# LASER-BASED ALIGNMENT SYSTEM AT THE KEKB LINAC: CALIBRATION OF SILICON PHOTODETECTORS (II)

Eiichi Kadokura<sup>1</sup>, Tsuyoshi Suwada and Masanori Satoh Accelerator Laboratory, High Energy Accelerator Research Organization 1-1 Oho, Tsukuba, Ibaraki, 305-0801

# Abstract

In KEKB injector linac, the importance of the alignment is recognized for the injector linac upgrades for Super KEKB that is the next plan. And the restructuring of the alignment system has made progress, which is a precise alignment in the 500-m-long KEKB injector linac and continuous monitoring of the alignment. For this, the installation method to the holder of the silicon photodetector (PD) for the laser position detection has been reconsidered. Although the holder of PD is installed in the beam line by mechanical accuracy, it is optical accuracy becomes a problem. In order to dissolve this problem, we verified the method of locating of PD center position and installation technology of PD. These results are introduced in this paper.

# 500m 長 KEK 電子陽電子入射器におけるアライメント: シリコン光検出器の校正(II)

# 1. 概要

KEKB 電子陽電子入射器(入射器)では,次期計画 である Super KEKB に向けた入射器の高度化に伴い アライメントの重要性が再認識され,アライメント システムの再構築が進行している.今回の再構築は, 500m 長直線部の精密アライメントとその常時モニ ターを目標とする.このために,従来から使用して いるレーザー位置検出用のシリコン光半導体(PD)の ホルダーへの取り付け方法を見直すことにした. ビームラインへはホルダーが機械的精度で取り付け られるが,PDの光学的中心のホルダーへの設置精 度が精密アライメントには問題となる.本学会では、 PD の中心位置出しと設置技術について実験的検証 を行ったので報告する.

2. シリコン光検出器



図 1 加速管架台と PD

入射器のアライメントシステム[1]は直線部 100m

と 500m ラインにレーザーを通し、そのレーザー光 をシリコン光検出器 (PD) に受けて測定を行う。 PD は、基本的にビームラインの下の架台、上流と 下流に設置されている(図 1)。直線部 100m に固定 型 PD 27 台、位置可変型 PD 3 台、直線部 500m に は固定型 PD112 台、位置可変型 PD 4 台が置かれて いる。



図 2 位置可変型 PD(左)と固定型 PD(右)

固定 PD はセンター部に直径 10mm の円を 4 分割 したシリコンフォトダイオードからなる。またサイ ドレバーによりセンサーを倒し、レーザー光を通過 させる構造になっている(図 2.右)。

位置可変型 PD は中心点が水平+3mm、垂直+3mm でこれを原点として、水平方向に±3mm、垂直方向 に±3mm が可変可能である。また、センサーを垂直 に 10cm 下げ、レーザー光を通過させる構造となっ ている(図 2.左)。位置可変型 PD は中心点が水平 +3mm、垂直+3mm でこれを原点として、水平方向 に±3mm、垂直方向に±3mm が可変可能である。ま た、センサーを垂直に 10cm 下げ、レーザー光を通 過させる構造となっている(図 2.左)。

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> E-mail: eiichi.kadokura@kek.jp

# 3. PD の校正システム



 図 3 PD 校正システム(上左)と校正用レーザー (上右)とレーザー位置校正ジグ(下左)と
PD の PD ホルダー内位置調整(下中)と
固定型 PD(下右)

校正システムは 150cm 長の架台の両端に、PD と レーザーを固定するジグからなる(図 3.上左)。レー ザーは He-Ne 5mW、 $\lambda$ =632.8nm を使用し、3.5mW、 8.5 mm $\phi$ (全幅)の光にしている(図 4.上左)。

3.1 レーザー光の位置決め



図 4 レーザー光(上左)とレーザー位置校正ジグ 通過後のレーザー光(上右)とレーザー位置 校正ジグ 4mm 通過後のレーザー光(下左)と レーザー位置校正ジグ 3mm 通過後のレー ザー光(下右)



#### 図 5 レーザー位置校正ジグ

PDの校正を行うにはレーザー光が PDの各セン サーに同量照射するようにする。そのため、レー ザーの位置校正はレーザー位置校正ジグ(図5)を 使って合わせる。レーザー位置校正ジグは0.5mm ø の穴を中心から1mm間隔に円周に90度ずらし、4 個ずつ4mmまで開けある。このジグにレーザー光 を当て、レーザー光の幅に応じて1~4mmの径を選 び、4 個の穴を通過するレーザー光の強度をレー サー固定台(図3.上右)のX軸、Y軸のマイクロ メーターを調整して一致させる。これにより、レー ザー光中心を精度良く PD 校正システム回転軸中心 に合わせることになる。

#### 3.2 PDのPDホルダーへの取り付け



図 6 PD ホルダー(左)とレーザー光 と PD センサーの第 1~4 象限(右)

PD を PD ホルダーに入れ、3.1 で位置校正した レーザー光を PD ホルダーに照射する(図 3.下中、図 6)。次に PD の各センサーからの電流信号を積分回 路を通し、電圧変換した信号[2]を使い、① X 軸調 整用ネジを動かし、第 1 象限+第 4 象限と第 2 象限+ 第 3 象現の出力信号を一致させる。② Y 軸調整用 ネジを動かし、第 1 象限+第 2 象限と第 3 象限+第 4 象限の出力信号を一致させる。これにより、PD を PD ホルダーの機械的中心に PD の光学的中心を精 度良く合わせたことになる。その後、固定型 PD に PD ホルダーを取り付ける(図 3.下右)。

# 4. システムの精度測定結果

#### 4.1 レーザー位置によるレーザー光精度

レーザーのマイクロメーター(図 3.上右)を動かし、 レーザー位置校正ジグの 4mm(図 4.下左)、3mm(図 4. 下右)に対し X、Y 軸を移動し、レーザー光の強度 を測定した(図 7)。X 軸上 15mm 付近での各測定位 置でのレーザー光の 1 分間の揺らぎは 4mm で 14%、 3mm で 5%でした。また、X 軸上 15mm 付近での B Line と D Line(図 5)の 10 µ m 移動時の変異は 4mm で 0.023 µ W、3mm で.0044 µ W でした。



- 図7 レーザー位置 X 軸、移動時の3、4mm 穴通過レーザー光強度(上)とレーザー位置 Y 軸、移動時の3、4mm 穴通過レーザー 光強度(下)
- 4.2 レーザー位置校正ジグの精度

位置校正したレーザー光をレーザー位置校正ジ グに当てジクを 0、90、180、270 度に回転させて 0~4mm 穴の通過レーザー光の強度を測定した。 光強度誤差が大きいもので 7%あった。これは機 械的な穴の面積誤差による(図 8)。



- 図 80~4mm 穴のレーザー光通過ビーム強度(上) と0~4mm 穴のレーザー光通過ビーム強度 誤差(下)
- 4.3 PD 校正後の PD 精度
- PD 校正を行い、PD をホルダー固定後、0、90、

180、270 度回転させ、各位置での PD センサーのゲイン誤差を測定した(図 9)。

回転	第1象限センサー	第2象限センサー	第3象限センサー	第4象限センサー	ゲイン誤差	
(度)	(V)	(V)	(V)	(V)	(%)	
0	1.66	1.65	1.7	1.62	4.8	
90	1.62	1.66	1.61	1.65	3	
180	1.64	1.58	1.63	1.61	3.7	
270	1.64	1.68	1.64	1.7	3.6	

#### 図 9 PD センサーの 0、90、180、270 度の 位置でのゲイン

4.4 PD 校正システムの機械的精度

てこ式ダイヤルゲージを使い PD 校正システムの 各部の芯振れを測定した。

PD 校正システム回転台ベース(図 3): ±15 $\mu$ m PD ホルダー取り付けジグ(図 3.下) : ±20 $\mu$ m レーザー位置校正用ジグ(図 3.下左) : ±25 $\mu$ m PD ホルダー(図 3.下中) : ±25 $\mu$ m 固定型 PD(図 3.下右) : ±20 $\mu$ m また、レーザー位置校正ジグの 0.5mm $\phi$ 穴(図 5) 精度 : ± 5 $\mu$ m 位置製作公差: ±35 $\mu$ m

これらの芯振れや、レーザー位置校正ジグの精度 は、レーザー位置校正や PD の PD ホルダー取り付 けに大きく影響する。また、各ジグ及び、PD ホル ダー取り付け時の回転方向のズレも問題である。

## 5. おわりに

アライメントシステムの測定精度を上げるために は、PD 取り付け精度すなわち、PD の芯出し精度が 求められる。PD の 4 つのセンサーのゲイン誤差も 非常に少ないものが必要である。また、校正に使用 するレーザーは、レーザー光の径に対して均等の分 布精度が必要である。今後、再度 PD 測定精度を上 げるために PD 校正システムの機械的精度を改良す る必要がある。

### 参考文献

- T.Suwada and M.Satoh, "Laser-based alignment system for the 500-m-long KEK electron/positron injector linac: Design of the optical system", in this meeting, 2009
- [2] T.Suwada and M.Satoh, "Laser-based alignment system for the 500-m-long KEK electron/positron injector linac: Design of the measurement system", in this meeting, 2009